Ultrahigh purity gas valv with encapsulated bellows.

Patent Number:

□ EP<u>0392995</u>, <u>A3</u>, <u>B1</u>

Publication date:

1990-10-17

Inventor(s):

OBERMEYER CHARLES M (US); CANAAN MARK A (US); HENDRY RONALD G (US);

NICHOLS JOSEPH H (US)

Applicant(s):

CRYOLAB INC (US)

Requested

Patent:

□ JP2296087

Application

Number:

EP19900830155 19900409

Priority Number

(s):

US19890337924 19890414

IPC Classification: F16K41/10 EC Classification: F16K41/10

Equivalents:

DE69013042D, DE69013042T, US4909271

Cited Documents: EP0306416; US4585210; EP0377418

Abstract

In an ultrahigh purity sealed gas valve of the Y-type having a bellows located in a stem bore, a second seat is provided so that the seat seal engages the second seat to seal off the space within the bonnet tube and the bellows from communicating with the gas flow path, thereby preventing contaminating particles from the bellows from entering the gas system and also decreasing the dead space presented to the closed gas system by the valve. A purge port is located between the open and closed positions of the loseat seal thereby permitting purging gas to bathe the sealing members and the bellows in both positions.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

19日本国特許庁(JP)

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-296087

®Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成 2年(1990)12月6日

F 16 K 41/10 51/00

6458-3H A 6458-3H

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全5頁)

公発明の名称 密閉ベローを有する超高純度ガス流制御弁

②特 願 平2-94206

匈出 願 平2(1990)4月11日

B. 701 III 2017

ノレ 2030

⑩発 明 者 ジョゼフ・エイチ・ニ 米国カリフオルニア州サン・ルイス・オピスポ、ミル・ス

コルス トリート 1549

⑫発 明 者 チャールズ・エム・オ 米国コロラド州リトルトン、サウス・ユードーラ・ウエイ

ーパーマイアー 6:

クライオラブ・インコ 米国カリフォルニア州サン・ルイス・オピスポ、サンタ・

ーポレイテツド フエ・ロード 4175

砚代 理 人 弁理士 倉内 基弘 外1名

最終頁に続く

風 人

包出

明 細 會

1. 発明の名称

密閉ベローを有する超高純度 ガス流制御弁

2. 特許請求の範囲

1. ガスの漏れ率が低く、かつ、ガス流への 汚染粒子の進入を防止するようにした超高純度ガ ス流制御弁であって、

ガスの流れを通すガス流路と、該ガス流路を囲繞する第1弁座と、該流路に対して傾斜した弁棒受容内孔を有する弁本体と、

該弁本体の弁棒受容内孔内にぴったり 的するように寸法づけされた外形を有する一端 と、弁体の外部に位置する他端を有し、該一端に 設けられた第2弁座を有する総体的に円筒形のポ ンネットと、

該ポンネットの一端のところに配設され ており、該一端を弁本体に密封する金属間シール 部材と、

前記ポンネットの内径より小さい外形を有し、一端をポンネットの一端に近接して配置され、他端をポンネットの他端に近接して配置されたベローと、

該ベローと前記ポンネットとの間の空間のための密閉蓋を構成するようにポンネットの他端とベローの他端に結合されたキャップと、

前記ペローの一端に結合され、該ペロー のための密閉蓋を構成するペローアダプターと、

該ベローアダプターに取付けられた弁座 シール部材と、

弁座シール部材を、弁本体の前記第1弁 座に密封係合する第1位置と、前記ポンネットの 第2弁座に密封係合する第2位置との間で移動すり、から成り、それによる 前記ペローは、前記ポンネット内の空間をよっな ロー内の第1空間と、該ペローの外間とポンネットの内壁との間の第2空間とに仕切り、第1空間は、前記ガス流路から隔離され、第2空間は、 制御弁が全関位置にあるとき以外は、前記ガス流路に連通し、前記弁座シール部材は、前記第2位置におかれたときは前記第2空間を前記ガス流路から密封して該ベローを前記ボンネット内に密閉し、該第2空間から汚染粒子が前記ガス流路を通るガス流に進入するのを防止するようになされていることを特徴とする超高純度ガス流制御弁・

体産業において使用される超高純度ガスの流れを 制御するための弁として特に有用である。

従来の技術

ベロー型弁は、直線状のガス流路を構成することができること、乱流を最少限にすることができること、及び、高い流れ係数が得られることなどの利点を有する。

発明が解決しようとする課題

しかしながら、ペロー型弁の1つの欠点は、ペ

3. 弁棒受容チャンパー内に配設されたベローの一端にとつけられた弁座シール部材を該対を一内に挿設された弁棒によって第1弁座に密封係合する弁閉鎖位置と、弁全開位置との間で該べいの軸線に沿って進退させるようになされており、前記ベローは、該弁棒受容チャンパーをあって、記令ではいるようになされたY字形弁であって、

前記弁座シール部材が全開位置におかれたとき該弁座シール部材によって圧接係合され、前記湿潤空間をガス流から密封するための第2弁座を有することを特徴とするY字形弁。

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、ガスの流れを制御するためのガス流 制御弁に関し、特に、ガス流への汚染粒子の進入 を防止し、ガスの漏れを極めて少なくするベロー 型ガス流制御弁に関する。このような弁は、半導

ローの波形面の全体寸法が大きく、ベローを収容 するチャンパーにの大きなデッドスペースが生じ ることである。

更に他の欠点は、ベローは弁の主ガス流路から 角度をなして突出した円筒形のチャンパー内に収 容されるので、ベローの周りのデッドスペース内 から汚染粒子を吹き払うのにガス流を利用するこ とができないことである。

本発明は、ベロー型弁の上記利点を保持し、かつ、従来のベロー型弁の上記欠点を解消すること を企図したものである。

発明の目的

従って、本発明は、ガスの漏れ率が低く、かつ、ガス流への汚染粒子の進入を防止するように したベロー型の超高純度ガス流制御弁を提供する ことである。

課題を解決するための手段

上記課題を解決するために、本発明によれば、 弁座シール部材が全開位置におかれたとき該弁座 シール部材によって圧接係合され、ベローが収容 されているチャンパーをガス流路から密封するための第2弁座を設ける。からきべいの中で設ける。からきべいではないで、からもでではないで、チャンパーの外間であるが、チャがからもで、カールのがよって、カールののからもで、カールののからがでは、カールののからがである。というでは、カールのでは、カースでは、後述して、カーのでは、カール

本発明のもう1つの特徴によれば、第1弁座と第2弁座との間に位置するパージ用ポートを弁本体に設ける。この構成により、弁座シール部材が弁開放位置にあるときも、弁閉鎖位置にあるときも、パージガスをパージ用ポートを通して導入し、弁の密封表面(第1及び第2弁座、及び弁座シール)及びベローの外周面から汚染粒子を洗浄することを可能にする。

ポンネット16の下端は、金属間ポンネットシール部材42によって弁本体12に対して密封される。ポンネット16を弁本体12に溶接してしまったとすると、提除や修理のために弁を分解す

実施例

第1~3図は、本発明の超高純度ガス流制御弁弁の好ましい実施例を示す。この弁は、 Y字形弁であり、その弁本体 1 2 は、ガス流を通すガス流路内孔(以下、単に「ガス流路」又は「流路内孔」とも称する) 1 4 と、該流路内孔と鋭角に交差する弁棒受容内孔 1 8 を有する。弁棒受容内孔 1 8 は、弁棒軸線 2 0 を中心とする回転創生形状である。

弁棒受容内孔又は弁受容チャンバー18には、ボンネット(帽蓋)16が嵌挿され、ボンネット(相蓋)16が嵌挿される。ボンネット32によって所定位置に保持される。ボンネット16は、弁棒受容内孔18内にびったのり、ベロー26のためのチャンバーを提供みるの上端にハンドルスは、みっての上端にハンドルスは、カット 38に溶接され、キャップ38は、ベロー26が溶接される。キャップ38は、ベロー26が溶接される。キャップ38は、ベロー26を構成する。かくして、ボンネット16内の空間は、ボンネット16内の空間は、ボンネット16内の空間は、ボンネット16内の空間は、ボンネット16内の空間は、ボンネット16内の空間のための空間に

ることができなくなる。従って、何らかの形のシール部材が必要とされるが、所要の密封度をを確保する、即ち、漏れ率をヘリウムガスの場合で標準状態で1秒当り10~1°cm²程度に押えることができるのは、金属間シールだけである。従って、本発明のガス流制御弁の構成において金属間シール部材42を使用することは、決定的な重要性を有する。

館呈される弁内のデッドスペースを少なくすることにもなる。

第2図に示されるように弁が閉鎖位置におかれたときは、弁座シール部材24は、第1弁座22 に圧接し密封係合する。

弁本体12は、弁座シール部材24の両終端位での間に位置するパーシール部材24の両終れている。この弁をガス流搬送管に組み付ける際パスを開発した。パーシールのでは、第24年の外のでは、第24年ののでは、第14年を開放では、第14年を22、及び年本ののでは、第14年を22に圧接することができる。

好ましい実施例では、弁座シール部材24は、 KEL-Fのようなプラスチック材料で形成する。第3図を参照して説明すると、ボンネット1

入するのを防止する。

更に、第1弁座22と第2弁座44との間にバージ用ポート48を配置したことにより、パージがすを導入することによって密封表面(各弁座及び弁座シール部材)及びベローの外周面を清掃することができる。

以上、本発明を実施例に関連して説明したが、本発明は、ここに例示した実施例の構造及び形態に限定されるものではなく、本発明の精神及び範囲から逸脱することなく、いろいろな実施形態が可能であり、いろいろな変更及び改変を加えることができることを理解されたい。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の好ましい実施例による超高 純度ガス流制御弁の一部切除した断面図であり、 弁が全開位置にあるところを示す。

第2図は、第1図と同様の図であるが、弁が全 閉位置にあるところを示す。

第3図は、第1図の弁のハンドル部分を示すー

以上の説明から分るように、本発明によれば、第2弁座44を設けたことにより、弁が全開位置にある間、ベロー26、及びボンネット16内のデッドスペースを密閉することができ、 それによって、ベローの外周面に付着した、 あるいはボンネット内に存在する汚染粒子がガス流路14へ進

部切除した断面図である.

12: 弁本体

14:ガス流路

16:ポンネット

18:弁棒受容内孔(チャンパー)

22:第1弁座

24:弁座シール部材

26: ベロー

28:ペローアダプター

30:弁棒

38:キャップ (閉鎖蓋)

40: 湿気シール部材

42:金属間シール部材

44:第2弁座

46:第2空間

48: パージ用ポート

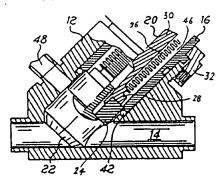
代理人の氏名 倉内 基



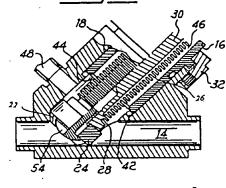
代理人の氏名 風間 弘

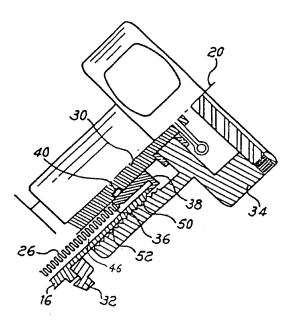


Fig.1



<u>Fig.2</u>





第1頁の続き

@発 明 者

ドリー

ロナルド・ジー・ヘン 米国カリフオルニア州ロス・オソス、ベイ・ビスタ・レイ ン 2580



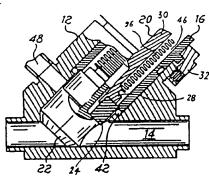
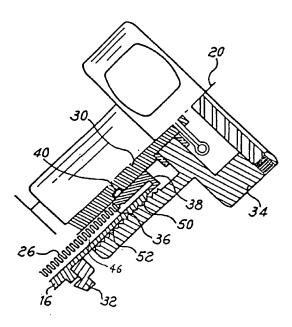


Fig. 3



第1頁の続き

⑩発 明 者 ロナルド・ジー・ヘン 米国カリフオルニア州ロス・オソス、ベイ・ビスタ・レイドリー ン 2580